。(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

# (II)特許出願公開番号 特開2000—222715

(P2000-222715A) (43)公開日 平成12年8月11日(2000.8.11)

(51) Int. Cl. 7 G11B 5/66 識別記号

F I G11B 5/66 テーマコード(参考)

5D006

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全8頁)

(21)出願番号

特願平11-23256

(22)出願日

平成11年1月29日(1999.1.29)

(71)出願人 000002004

昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9号

(72)発明者 吉川 利彦

千葉県市原市八幡海岸通5番の1 昭和電

工株式会社HD研究開発センター内

(72)発明者 坂脇 彰

千葉県市原市八幡海岸通5番の1 昭和電

工株式会社HD研究開発センター内

(74)代理人 100064908

弁理士 志賀 正武 (外8名)

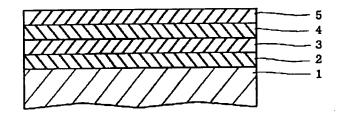
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】磁気記録媒体

# (57)【要約】

【課題】 OW特性およびオフトラック特性を劣化させることなくSNR、PW50を向上でき、しかも十分な耐コロージョン性を有する磁気記録媒体の提供。

【解決手段】 非磁性基板 1 上に、非磁性下地膜 2 と、磁気記録膜 3 と、軟磁性膜 4 と、保護膜 5 を有し、保磁力が 2 5 0 0 O e 以上とされ、かつ軟磁性膜 4 の膜厚が  $5\sim5$  0 4 とされている。



1

#### 【特許請求の範囲】

非磁性基板上に、非磁性下地膜と、磁気 【請求項1】 記録膜と、軟磁性膜と、保護膜を有する磁気記録媒体で あって、保磁力が25000e以上とされ、かつ軟磁性 膜の膜厚が5~50Åとされていることを特徴とする磁 気記録媒体。

N i 抽出量が基板単位面積に対して 0. 【請求項2】 0 8 n g / c m<sup>1</sup> 以下であることを特徴とする請求項 1 記載の磁気記録媒体。

軟磁性膜の最大透磁率は、1000~1 【請求項3】 000000であることを特徴とする請求項1または2 記載の磁気記録媒体。

【請求項4】 磁気記録膜の直下に非磁性中間膜を設け たことを特徴とする請求項1~3のうちいずれか1項記 載の磁気記録媒体。

【請求項5】 磁気抵抗効果を利用する再生素子を使用 したヘッドとともに用いられるものであることを特徴と する請求項1~4のうちいずれか1項記載の磁気記録媒

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気ディスク装置 などに用いられる磁気記録媒体に関し、特にインダクテ ィブーMR複合ヘッドに代表される磁気抵抗効果を利用 する再生素子を使用したヘッドを用いた場合に優れた特 性を発揮する磁気記録媒体に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】近年、磁気ディスク装置などの高記録密 度化に伴い、信号対ノイズ比(以下SNR)の改善、さ らにPRMLチャンネル処理のため孤立波半値幅(以下 PW50)の狭小化が求められている。高SNR化およ び狭PW50化を達成するには、高保磁力化することが 有効であり、髙保磁力化するには、磁気記録層材料を髙 Ku化するのが有効である。高Ku化により高保磁力化 することは、近年問題となっている熱揺らぎ問題、すな わち一度記録された信号が時間の経過とともに減少する という問題に対しても有効な解決法となり得る。しかし ながら、SNRおよびPW50を改善するために保磁力 (Hc) を高くすると、一度記録された信号が上書きし ても消えない(オーバーライト(以下OWという)特性 40 の悪化)、トラックエッジまで信号が書き込まれない

(オフトラック特性の悪化) といった問題を招くおそれ がある。これらの問題の解決するために、書き込みに最 適化したインダクティブヘッドと、磁気抵抗効果を利用 する再生素子を使用し読み出し感度を向上させたヘッド とを複合させたインダクティブーMR複合ヘッドが用い られている。

# [0003]

【発明が解決しようとする課題】一方、近年では、軟磁 性層、いわゆるキーパーレイヤーを磁気記録媒体に設け 50 護膜を有する磁気記録媒体であって、保磁力が250

ることによって、電磁変換特性、熱揺らぎ特性の改善を 図るという試みがなされている。軟磁性層を有する磁気 記録媒体の例としては、B. Gooch, R. Niedermeyer, R. Wood, and R. Pisharody, IEEE Transactions on magn etics, 1991, vol.27. No.6, p.4549(文献A)、特開 平7-169037号公報、特開平10-116412 号公報に開示されたものを挙げることができる。上記文 献Aに開示された磁気記録媒体は、記録再生時に軟磁性 層を飽和させるためのバイアス磁束をインダクティブへ ッド書き込みコアから付加させなければ、媒体表面から 漏れ磁束を誘起させられず、良好な再生信号を得ること ができない。そのため、上記磁気記録媒体では、現在広 く用いられている上記インダクティブ-MR複合ヘッド を使用することができなかった。また特開平7-169 037号公報に開示された磁気記録媒体は、バイアス電 流0の読み込み-書き込みヘッド(例えばインダクティ ブヘッド) に対応したものとされ、高記録密度化および 低ノイズ化を図るのが難しかった。

【0004】現在のように髙記録密度が望まれている状 20 況では、インダクティブヘッドを用いるという方法、M R、GMRヘッドのような磁気抵抗効果を利用した読み 込み素子を再生に利用できない方法は、もはや現実的で ない。なぜなら、インダクティブヘッド等を用いた場合 には、低ノイズ化、高記録密度化の点で一定の限界があ るのに対し、MR、GMRヘッドに代表される磁気抵抗 効果を利用したヘッドを使用した場合には、ヘッドの再 生感度が高く、得られる孤立波出力がインダクティブへ ッドの例えば3~10倍も髙くなるため磁気記録膜を薄 くすることができ、これによって低ノイズ化、髙記録密 度化を実現することが可能となるためである。

【0005】また特開平10-116412号公報に開 示された磁気記録媒体は、市販のインダクティブ-MR 複合ヘッドを使用できるとしているが、およそ100~ 1000という低透磁率の軟磁性層を使用するため、現 在広く用いられている高記録密度用の高保磁力磁気記録 媒体では、記録特性の改善が得られず、電磁変換特性も 不十分であった。さらに、軟磁性層をもたない従来の磁 気記録媒体では、非磁性基板表面のNiP膜中のNi等 がキズやピットのような欠陥を通して磁気記録媒体表面 から拡散し、これがコロージョンの原因となることがあ った。

【0006】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの で、OW特性およびオフトラック特性を劣化させること なくSNR、PW50を向上でき、しかも十分な耐コロ ージョン性を有する磁気記録媒体を提供することを目的 とする。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】上記課題は、非磁性基板 上に、非磁性下地膜と、磁気記録膜と、軟磁性膜と、保 ・ O・e 以上とされ、かつ軟磁性膜の膜厚が5~50Åとされた磁気記録媒体によって解決することができる。また本発明の磁気記録媒体は、Ni抽出量が基板単位面積に対して0.08ng/cm'以下であるものとすることができる。また軟磁性膜の最大透磁率は、1000~100000とするのが好ましい。また本発明では、磁気記録膜の直下に非磁性中間膜を設けることができる。また本発明の磁気記録媒体は、磁気抵抗効果を利用する再生素子を使用したヘッドとともに用いることができる。

# [0008]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の磁気記録媒体の一実施形態を示すもので、ここに示す磁気記録媒体は、非磁性基板1上に非磁性下地膜2、磁気記録膜3、軟磁性膜4、保護膜5を順次形成したものである。非磁性基板1としては、磁気記録媒体用基板として一般に用いられるNiPメッキ展が形成されたアルミニウム合金基板(以下、NiPメッキA1基板)、ガラス基板、セラミック基板、可撓性樹脂基板、またはこれらの基板にNiPをメッキあるいはスパッタ法により蒸着せしめた基板 20などを用いることができる。また基板1の表面には、より良好な電磁変換特性を得る、面内磁気異方性を付与して熱揺らぎ特性をよくする、研磨痕を消す等の目的でテクスチャ処理を施してもよい。

【0009】非磁性下地膜2としては、従来公知の非磁

性下地膜、例えばCr、Ti、Ni、Si、Ta、Wな どの単一組成膜、または結晶性を損なわない範囲で他の 元素をこれらに含有させた合金からなる膜を使用でき る。なかでも特に、Cr(単一組成)、またはCrにM o、W、V、Ti、Nbのうち1種または2種以上を含 30 有させた材料を用いると、磁気記録膜3中の結晶配向性 を良好なものとすることができるため好ましい。上記材 料を用いる場合、その組成は、CrzYとするのが好ま しい。ここでY=Mo、W、V、Ti、Nbのうち1種 または2種以上とする。Y含有量(z)は30at%以 下とするのが好ましい。この含有量が30at%を越え ると、磁気記録膜3の保磁力、ノイズ特性が悪化する。 【0010】非磁性下地膜2の厚さは、所定の保磁力が 得られる範囲であれば制限されるものでない。この厚さ は、50~400Åが好ましい範囲であり、100~3 00Åとするとさらに好ましい。下地膜2の膜厚が50 **A未満の場合には、下地膜2上に形成される磁気記録膜** 3 (または非磁性中間膜) の結晶配向性が悪くなりSN Rが低下する。逆に膜厚が400Åを越えると、下地膜 中の結晶粒子径が大きくなり、これに伴って下地膜2上 の磁気記録膜3 (または非磁性中間膜) 中の結晶粒子径

【0011】非磁性下地膜2は、単層構造をなすものとしてもよいし、多層構造をなすものとしてもよい。多層構造をなすものとしてもよい。多層構造をなすものとする場合には、互いに同一または異な 50

も大きくなり、SNRが低下する。

る組成の複数の層を積層したものとすることができる。 特に、これら複数の層のうち少なくとも1つをNiAl からなるものとした場合には、格段のSNR向上が達成 されることがある。また非磁性下地膜2をNiAlから なる単層からなるものとすると、格段のSNR向上が達 成される場合がある。

[0012] 磁気記録膜3は、所定の保磁力(後述)が得られるものであれば特に制限されるものでないが、a CobCrcPtdTaeZrfCugNi(bは1610~25at%、cは10at%以下、dは1~7at%、eは4at%以下、fは3at%以下、gは10at%以下、aは残部)で表されるCo合金からなるものとすると、高Ku化が可能となるため好ましい。各成分の含有比率は、b:16~22at%、c:6~10at%、d:1~3at%、e:2at%以下、f:2at%以下、g:8at%以下とするのがさらに好ましい。特に、Zr、Cu、Niのうち少なくとも1つを含む材料を用いると、保磁力、SNRを高めることができるため好ましい。

【0013】 Cr の含有比率(b)を16~25 a t % とするのが好ましいとしたのは、この含有比率が16 a t %未満ではCr の偏析によるC o 含有磁性粒子の分散が不十分となり、磁性粒子間の磁気的結合に起因するノイズ特性の低下が起きやすくなり、25 a t %を越えると、所定の保磁力が得られにくくなるためである。また P t の含有比率(c)を10 a t %以下とするのが好ましいとしたのは、この含有比率が10 a t %を越えると S N比が悪化するためである。またT a の含有比率

(d) を $1\sim7$  a t %とするのが好ましいとしたのは、 1 a t %未満ではノイズが増加する傾向があり、7 a t %を越えると高い保磁力を得られにくくなるためであ る。またZrの含有比率(e)を4at%以下とするの が好ましいとしたのは、この含有比率が4at%を越え ると、SNRが悪化するためである。またCuの含有比 率 (f) を3 a t %以下とするのが好ましいとしたの は、この含有比率が3at%を越えると、SNRが悪化 するためである。またNiの含有比率(g)を10at %以下とするのが好ましいとしたのは、この含有比率が 10 a t %を越えると、SNRが悪化するためである。 【0014】磁気記録膜3の厚さは、特に限定されるも のでないが、150~400Åとするのが好ましい。特 に、250~400Aとするのが好ましい。この厚さ は、150Å未満とすると、良好なSNRおよび適切な 再生出力が得られず、400Åを越えるとSNRが低下 する。

[0015] 磁気記録膜3の保磁力は25000e以上、例えば2500~60000eとされている。25000e未満ではビット間遷移領域が広がり、PW50が悪化するとともに、ノイズも増大しSNRが悪化する。また、現状では、保磁力が60000eを越える磁

・ 気記録媒体用磁気記録膜を形成するのは難しい。磁気記録膜3の保磁力は、信号を十分に書き込むことが可能なヘッドを使用した場合、高いほど好ましく、30000 e以上、さらに好ましくは35000e以上とするのが望ましい。

【0016】軟磁性膜4は、特に限定されるものでないが、Fe、Ni、Coの単一組成膜、またはFe、Ni、Coに他の元素を含有させた合金からなるものとするのが好ましい。軟磁性膜4の材料の具体例としては、Ni-Fe-Ni-Fe-Mo、Ni-Fe-Cr、Ni-Fe-Si、Fe-C、Fe-Si、Fe-P、Fe-Al、Fe-Al-Si、Co-Cr、Ni-Cr、Fe-Cr-Ti、Fe-Cr-Cu、Fe-Co-V、Fe-Al-Si-Cr、Fe-Al-Si-Ti-Ru、Co-Zr-Nb、Co-Ta-Zr、Fe-Ta、Fe-Ta-C、Fe-Nb、Fe-Hf等の各種合金を挙げることができる。

【0017】なかでも特に、NiFe系合金(例えばパーマロイ等)を用いることが好ましい。NiFe系合金としては、NixFeを用いるのが好ましい。Feの含有比率xは15~60at%、好ましくは15~25at%とするのが好適である。NiFe系合金を用いるのが好ましいとしたのは、この材料を使用することによって、耐コロージョン性を向上させる効果を高めることができ、かつより良い電磁変換特性が得られるためである。

【0018】軟磁性膜4の最大透磁率は、1000~100000、対ましくは8000~500000、さらに好ましくは100000~500000とするのが望ましい。最大透磁率が1000未満であると、記録時30に磁気記録媒体への書き込みが不十分となり、書き込み後の磁化遷移間の反磁界を緩和することができないため十分な電磁変換特性を得られなくなるおそれがある。また最大透磁率が1000000を越える軟磁性膜を作製するのは技術的に難しい。

【0019】上記最大透磁率は、次のように定義される。すなわち軟磁性体スパッタターゲット試験片を、例えば振動式磁気特性装置(VSM)を用いて全く磁化されていない状態から外部磁界を印加することにより徐々に磁化していき、磁界を増加しても磁化の強さが増加しない状態に達するまでの磁化曲線中で、磁界の変化に対する磁化の変化の割合のうち最大となったものを最大透磁率とする。なお、透磁率はCGS単位系で表した値である。

 $[0\ 0\ 2\ 0]$  軟磁性膜 4 の膜厚は、 $5\sim 5\ 0$  Å、好ましくは  $5\sim 3\ 0$  Å、より好ましくは  $5\sim 2\ 0$  Å とされている。この膜厚が 5 Å未満であると、OW 特性、オフトラック特性が不十分となり、 $5\ 0$  Åを越えると、SNRが低下する。また軟磁性膜 4 の膜厚は 5 Å以上  $1\ 0$  Å未満とすることもできる。

[0021]上記非磁性下地膜2、磁気記録膜3、軟磁性膜4は、例えばスパッタリング法により形成することができる。

【0022】保護膜5は、ヘッドが接触することによる 媒体表面の損傷を防ぐために設けられたもので、その材質は従来公知のものを使用でき、例えばC、SiOi、 ZrOi等の単一組成、またはこれらを主成分とし他元素を含むものが使用可能である。保護膜5はスパッタリング、イオンビーム、プラズマCVD法などを用いて形成することができる。保護膜5の厚さは、1~20nmとすることができる。特に1~9nmとすると、よりスペーシングロスを小さくすることができるため好ましい。保護膜5の表面には、必要に応じて潤滑膜(図示略)を形成することもできる。潤滑膜の材料としては、PFPE(パーフルオロポリエーテル)等の弗化系液体潤滑剤、脂肪酸等の固体潤滑剤が使用可能である。潤滑膜形成方法としては、ディッピング法、スピンコート法などの従来公知の方法を採用することができる。

【0023】上記磁気記録媒体は、上記軟磁性膜4の形 20 成によって、Ni抽出量を基板単位面積に対して0.0 8 ng/cm<sup>1</sup>以下とすることができる。Ni抽出量 が、0.08 ng/cm<sup>1</sup>を越えると、ヘッドが汚れる など耐コロージョン性が悪いと判断されるため好ましく ない。Ni抽出量とは、磁気記録媒体の外端部および内 端部をパラフィンで封止した後、80℃の純水中に30 分間浸漬した際に純水中に溶出した基板単位面積当たり のNi量をいう。

【0024】上記構成の磁気記録媒体では、OW特性およびオフトラック特性を劣化させることなくSNR、PW50を向上できる。またNiP上にNiPよりも腐食電位が貴であるような材料を使用した軟磁性膜を設けることによって、基板表面のNiP膜中のNiや、基板材料(ガラス、セラミック等)中の軽元素がキズやピットなどの欠陥を通して磁気記録媒体表面から拡散するのを妨げ、耐コロージョン性を向上させることができる。

【0025】また、上記構成の磁気記録媒体は、特にインダクティブーMR複合ヘッドに台表される磁気抵抗効果を利用する再生素子を使用したヘッド(以下磁気抵抗効果利用ヘッドという)を用いた場合に優れた特性を発揮する。これは以下に示す理由によるものであると考えられる。磁気抵抗効果利用ヘッドを用いて上記磁気記録媒体からの再生を行う場合には、該ヘッドによって生成するバイアスフラックスによって軟磁性膜の一部が飽れている。このため、シャープな磁気の路が形成される。なのため、シャープな磁気回路が形成され、ヘッドがもれ磁束を捕捉する際の損失が少なくなる。また記録時においても同様に、ヘッドが軟磁性膜の一部を飽和させることにより、スペーシング損失の少ない磁気回路が形成される。従って、磁気抵抗効果利用ヘッドを用

いることによって、優れた電磁変換特性を得ることがで きる。

【0026】図2は本発明の磁気記録媒体の他の実施形 態を示すもので、ここに示す磁気記録媒体は、非磁性下 地膜2と磁気記録膜3との間、すなわち磁気記録膜3の 直下に、非磁性中間膜6が設けられている点で図1に示 す磁気記録媒体と異なる。非磁性中間膜6の材料として は、上記磁気記録膜3の材料組成に近い材料組成をも ち、非磁性中間膜6に対しエピタキシャル成長する磁気 記録膜3の結晶配向性を良好なものとすることができる 10 ものが用いられる。またこの材料としてhcp構造をな すものを用いると、磁気記録膜3の結晶配向性を向上さ せる効果を髙めることができるため好ましい。

[0027] 具体的には、aCobCrcPtdTae ZrfCuhB (bt25~50at%, ct10at %以下、dは10at%以下、eは5at%以下、fは 5 a t %以下、hは10 a t %以下、aは残部)で表さ れるCo合金を用いるのが好ましい。各成分の含有比率 は、b:25~40at%、c:10at%以下、d: 3 a t %以下、e: 2 a t %以下、f: 2 a t %以下、 h:8 a t %以下とするのがさらに好ましい。Crの含 有比率 (b) が25 a t %未満である場合には、非磁性 中間膜6が磁性膜となってしまうため好ましくない。ま た、Crの含有比率(b)、Pt含有比率(c)、Ta の含有比率(d)、Zrの含有比率(e)、Cuの含有 比率(f)、およびBの含有比率(h)が上記範囲上限 値を越えると、非磁性中間膜6の組成が磁気記録膜3の 組成に対し大きく異なるものとなり、磁気記録膜3内の 結晶配向性が悪化し、保磁力、ノイズ特性向上効果が低 下する。

【0028】非磁性中間膜6を設けることによって、磁 気記録膜3内において、比較的結晶構造が乱れやすい初 期成長層を最小限に抑え、磁気記録膜3内の結晶配向性 を向上させ、高保磁力化、低ノイズ化を図ることができ

【0029】また、本発明の磁気記録媒体は、図3およ び図4に示す構造を有するものとすることもできる。図 3に示す磁気記録媒体は、軟磁性膜4が磁気記録膜3の 下面側に形成されている点で、図1に示す磁気記録媒体 と異なる。また、非磁性中間膜6は磁気記録膜3と軟磁 40 性膜4の間に設けることもできる。図4に示す磁気記録 媒体は、符号7で示す磁気記録膜が、第1および第2の 磁気記録層7a、7bからなるものとされ、軟磁性膜4 が、これら第1および第2の磁気記録層7a、7bの間 に設けられていることを特徴とするものである。また非 磁性中間膜は、第1および第2の磁気記録層7a、7b のいずれかの直下に設けることもできるし、これら両方 の直下にそれぞれ設けることもできる。

[0030]

確化する。

(試験例1) 図1に示すものと同様の構造の磁気記録媒 体を次のようにして作製した。NiPメッキ膜(厚さ1 0 μm) を形成したアルミニウム合金基板(直径95m m、厚さ0.8mm) に、表面平均粗さRaが6Åとな るようにメカニカルテクスチャ加工を施した後、これを DCマグネトロンスパッタ装置(アネルバ社製301 0) のチャンバ内にセットした。チャンバ内の真空度を 2×10<sup>-1</sup>とし、非磁性基板1を200℃まで加熱した 後、非磁性基板 1 上に表 1 に示す非磁性下地膜 2 、磁気 記録膜3、軟磁性膜4を順次形成した。次いで、プラズ マCVD装置(アネルバ製)を用いてプラズマCVD法 により厚さ70人のカーボン保護膜5を形成し、保護膜 5上に、ディッピング法により PFP E潤滑剤を塗布 し、厚さ15Åの潤滑膜(図示略)を形成した。

8

【0031】 (試験例2~6) 軟磁性膜4の厚さを変え たこと以外は試験例1と同様にして磁気記録媒体を作製 した。

[0032] (試験例7~11) 軟磁性膜4をCo(単 20 一組成) からなるものとし、表1に示すようにその膜厚 を変えたことに加え、LF出力が一定となるように磁気 記録膜3の膜厚を設定したこと以外は試験例1と同様に して磁気記録媒体を作製した。

【0033】 (試験例12~16) 軟磁性膜4をNi (単一組成) からなるものとし、表1に示すようにその 膜厚を変えたこと以外は試験例1と同様にして磁気記録 媒体を作製した。

【0034】 (試験例17~22) 非磁性下地膜2をC r (単一組成) からなるものとし、表1に示すように軟 磁性膜4の膜厚を変えたことに加え、LF出力が一定と なるように磁気記録膜3の膜厚を設定したこと以外は試 験例1と同様にして磁気記録媒体を作製した。

[0035] (試験例23~24) 磁気記録膜3を形成 する際に基板温度を適宜変化させることで媒体の保磁力 を変化させ、かつ軟磁性膜4の膜厚を20Åとしたこと 以外は試験例1と同様にして磁気記録媒体を作製した。

【0036】(試験例25~28)磁気記録膜3を表1 に示す材料からなるものとし、軟磁性膜4の膜厚を20 **Åとしたこと以外は試験例1と同様にして磁気記録媒体** を作製した。

【0037】 (試験例29~31) 図2に示すように、 磁気記録膜3の直下に非磁性中間膜6を設け、軟磁性膜 4の膜厚を20Åとしたこと以外は試験例1と同様にし て磁気記録媒体を作製した。

【0038】(試験例32~35)非磁性下地膜2を、 表1に示す材料からなるものとし、軟磁性膜4の膜厚を 20Åしたこと以外は試験例1と同様にして磁気記録媒 体を作製した。

[0039] (試験例36) 特開平7-169037号 【実施例】以下、具体例を示して本発明の作用効果を明 50 公報の実施例の記載に基づいて磁気記録媒体を作製し

た。すなわち基板上に、Crからなる下地膜(厚さ300Å)を設け、その上にCo-13at%Cr-3at%Ta(Co<sub>1</sub>,Cr,Ta)からなる磁気記録膜(厚さ50Å)を設け、その上にNi<sub>1</sub>,Feからなる軟磁性膜(厚さ50Å)を設けた。これら以外は試験例1と同様にして磁気記録媒体を得た。

【0040】(試験例37)特開平10-116412号公報の実施例の記載に基づいて磁気記録媒体を作製した。すなわち基板上に、Crからなる下地膜(厚さ30Å)を設け、その上に $Co_{10}CrPt$ , Taからなる磁気記録膜(厚さ300Å)を設け、その上にFe, Al, Si からなる軟磁性膜(厚さ130Å)を設けた。これら以外は試験例1と同様にして磁気記録媒体を得た。

【0041】上記試験例1~37の磁気記録媒体の静磁気特性を、振動式磁気特性装置(VSM)を用いて評価した。またこれら磁気記録媒体の電磁変換特性を、3種類のヘッド、すなわち再生部に巨大磁気抵抗(GMR)素子を有するインダクティブーGMR複合型磁気記録ヘッド、磁気抵抗効果(MR)素子を有するインダクティブーMR複合型磁気記録ヘッド、またはトラック方向に20対し垂直に配列した2本のMR素子を有するデュアルストライプMR(DSMR)素子を有するインダクティブーDSMR複合型磁気記録ヘッドを用いて評価した。ま

た、これら磁気記録媒体の電磁変換特性を、Guzik 社製リードライトアナライザRWA1632、およびス ピンスタンドS1701MPを用いて評価した。LFT AA測定は、線記録密度42kFCIで行い、OW測定 は、250kFCIと42kFCIの2つの線記録密度 で測定した。SNR測定には、シグナルとしてLFTA A出力のBase-Peak値を用い、ノイズ測定に は、250kFCIの線記録密度を用いた。オフトラッ ク特性の評価には、トラック幅方向の各位置に対してP 10 R4MLでエラーレイトを測定し、いわゆるパスタプカ ープを得て、エラーレイト10-7での幅を2分した値を 用いた。表中、OTCとは、この値を意味するものであ る。耐コロージョン性の評価は、Ni抽出量、すなわち 上記磁気記録媒体の外端部および内端部をパラフィンで 封止した後、80℃の純水中に30分間浸漬した際に純 水中に溶出した基板単位面積当たりのNi量をイオンク ロマトグラフィーを用いて測定した値を指標とした。上 記各評価試験の結果を表1に示す。なお最大透磁率は、 Ni, Fe: 300000, Co: 5000, Ni: 1 0000、Ni,Al,Si:100であった。

[0042]

【表1】

12

	П	下给团	非磁性中間膜	軟磁性順	软斑性膜	磁気促体体	Hc	再生素子	LFTAA	ð	PW50	SNR	ото	の発生を
		祖政	親成	IRITE(A)	組成	相成	(00)		(mAp-p)	(4B)	(n3)	(4B)	( <sub>n</sub> )	(ng/om2)
放映到	-	Cr25W	쓮	5	NETSFe	Co18Cr8Pt3Te1Cu	3320	MR	0.905	32.9	18.9	24.4	1,1	N.O.
女员的	2	Cr25W	如	20	N619Fe	Co18Cr8Pt3Ta1Cu	2880°	MR	1.015	38.5	19.0	23.8	0.0	N.D.
<b>注射</b> 例	F	Cr25W	12	30	M18Fe	Co18CHBPdTefCu	2650	MR	1.088	30.8	19.7	22.9	6.5	N.D.
互换员	7	Crasw	뀰	ę	N519Fe	ColBCrdPtSTatCu	2628	M.R.	1.114	40.3	19.7	21.5	8.0	N.D.
紅灰卵	2	C~25W	#F	60	MISF.	Ce18Cr8Pt3Ta1Cu	2535	MR	1.128	40.4	21.0	16.6	3.6	N.D.
III BER	9	Cr25W	なし	AL.	7,17	Co18Cr8PtSTa1Cu	3320	MR	0.927	26.9	19.7	23.8	6.7	0.1
紅珠翎	7	CASSW	なし	5	రి	Ce18Cr8Pt3Te1Cu	3578	DSMR	1.063	35.2	11.7	19.4	8.7	ND.
红成例	8	Cr25W	#L	20	రి	Col8Cr8Pt3TalCu	3638	DSMR	1.048	36.3	11.5	18.8	8.6	N.D.
II II II	8	Oresw	#L	9	ပိ	De18Cr8Pt3Te1Cu	3632	DSMR	0.979	36.7	11.4	10.3	9.6	N.D.
林林鄉	2	Cr25W	なし	8	రి	Co19Cr8PtsTa1Cu	3540	DSMR	1.086	37.8	12.1	13.2	0'0	N.D.
其段例	1	Cr25W	なし	なし	ない	Ce18Cr8Pt3Ta1Cu	3538	DSMR	1.099	34.0	11.8	18.8	3.9	0.12
<b>域数例</b>	12	Cr25W	机	80	Z	Col8Cr8PtSTa1Cu	3545	MR	0.792	23.9	19.5	622	5.9	ND.
域缺例	13	Cr25W	なし	. 02	Z	Ce18Cr8PtdTa1Cu	\$380	MR	0.830	27.7	19.0	23.3	8.0	ND.
其政例	=	Cr25W	帮	œ	Ξ	Co18Cr8Pt3Ta1Cu	2873	MR	0.899	37.2	18.8	23.8	8.9	N.D.
<b>KB</b>	15	<b>₩</b>	ない	Ş	Z	Co18Cr8Pt3Ta1Cu	2598	MR	0.968	38.6	19.2	21.1	6.8	N.D.
KUM	10	Cr25W	却	8	Z	Co18Cr8Pt3Ta1Cu	2548	MR	1.086	40.1	20.8	15.5	00	N.D.
XXX	17	ō	ない	40	NETSFe	Co20Cr8Pt1Ta2Cu	3544	GMR	0.947	32.2	14.1	20.8	8.8	ND.
MUM	18	ວັ	431.	15	NISF	Co20Cr9Pt1Te2Cu	3532	GMR	0.948	32.5	14.1	20.8	6.9	N.D.
女员务	6	ò	לגנר	22	MIISFe	Ce20Cr8Pt1Te2Cu	3461	GMR	0.955	33.8	14.1	19.0	62	N.D.
其政的	8	ò	#L	\$	NI19Fe	Co20Cr9Pt1Te2Cu	3385	GNCR	0.893	35.9	13.8	19.7	5.7	ND.
KKK	2	3	なし	8	NIBFe	ColocyPetTalou	2708	CMR	0.940	35.3	15.0	13.8	8	N.D.
KK	z	8	铒	727	12T	Co20CraPet Ya2Cu	3453	GMR	0.910	31.0	14.1	212	5.5	0.12
此時例	ន	Cr25W	ない	20	M19Fe	Col8Cr8Pt3Ta1Cu	2135	AR.	1.054	39.4	21.5	18.3	0.0	ND.
其政例	~	Cr25W	杌	20	MISFe	Col8Cr8Pt3Te1Cu	2368	MR	0.923	38.2	20.9	17.0	2.3	ND.
其联例	শ্ব	Cr25W	なし	20	NI19Fe	Co18Ch8Pt3Ta1Cu3M	3545	MR	0.988	37.8	19.8	212.	8.5	ND.
<b>HEO</b>	R	Cr25W	ttl.	20	Ni18Fe	Co18Ch8Pt3Ta1Cu5N	3492	Æ	0.987	36.7	18.3	203	8.7	ND.
其我们	2	Cr25₩	存し	20	N:19Fe	Co18Ch8Pt3Te1Cu7N	3478	뚲	0.945	39.5	19.0	21.7	8.8	O.N
其状例	ន	Cr25W	<i>ቴ</i> ኒ	20	Nigh	ColeCrePt3Te	338	뚲	0.968	38.5	19.2	19.8	80	NO.
五	8	Cr25W	Co40Cr	2	NIBFe	Col8Cr8Pt3Ta1Cu	3612	꽃	0.956	37.5	18.7	21.5	2	Ċ.
其数例	8	Cr25W	Co25Cr8Pt3Ta2B	20	Nighe	Co18Cn8PtgTa1Cu	3564	똪	0.978	37.9	17.8	220	1.8	N.D.
其餘別	31	Crasw	Co25Cr8Pt3Ta	20	Ni19Fe	Col8Ch8PtdTa1Cu	3585	MR	0.935	37.2	18.7	215	8.5	Ğ.
KHY	8	Q-15₩	なし	20	MISFe	Col8Cr8Pt3Ts1Cu	3632	ž	0.985	35.7	19.3	21.7	8.7	ND.
以状例	8	Or15T	tet.	2	NITSFe	Co18Cr8Pt3Ta1Cu	3571	Æ	0.996	370	190	21.3	8.4	N.D.
KKS	ᄎ	Cr15V	לגר	20	E 97.	Co18Cr8Pt3Te1Cu	3589	뚶	1.012	38. O	19.5	20.8	8.2	Ş.
其限例	જ	CriSMo	なし	02	NilBFe	ColBCr8Pt3Ta1Cu	3466	Æ	0.914	37.9	19.4	19.9	0.0	N.D.
其联例	8	ò	ない	ድ	Ni19Fe	Col3Cr3Ta	2180	≨	2,056	24.5	22.5	9.8	0	
其歌句	5	ŏ	721	130	NZAISSI	ColsCrdPt3Te	165	≆	0.850	255	212	7.3	٥	

【0043】表1より、PW50については、いずれの ヘッドを用いた場合でも、軟磁性膜4の膜厚が5~50 40 る。 Åとした場合に極小となることがわかる。 またOWにつ いては、軟磁性膜4がない場合に低いOWを示すものほ ど軟磁性膜4を設けることによるOWの改善が顕著であ り、その効果は軟磁性膜4の膜厚が40~50Å付近で 飽和することがわかる。またSNRについては、軟磁性 膜4の膜厚が40Åを越えるあたりから低下するものが 多いことがわかる。またOTCについては、軟磁性膜4 の膜厚が5~50Åの範囲を外れると急激に悪化するこ とがわかる。これらの結果から、軟磁性膜の膜厚を5~ 50Åとすると、SNR、PW50、OW、OTCの各 50 る。試験例2と25~28との比較より、磁気記録膜3

11

特性が良好となり、電磁変換特性が向上することがわか

【0044】また磁気抵抗効果を再生に利用した3種の ヘッド、すなわちインダクティブ-MR複合型磁気記録 ヘッド、インダクティブ-GMR複合型磁気記録ヘッ ド、およびインダクティブ-DSMR複合型磁気記録へ ッドのいずれを用いた場合でも軟磁性膜の膜厚を5~5 0 Åとすることで電磁変換特性が良好なものとなること がわかる。試験例1~6と試験例23、24との比較よ り、保磁力 (Hc) が25000e未満であると、OW は良好であるものの、SNRは低い値となることがわか 。 の材料組成をこの範囲で変化させても電磁変換特性は悪 化せず、良好であることがわかる。試験例2と29~3 1との比較より、非磁性中間膜6を設けた場合でも電磁 変換特性は悪化せず、良好であることがわかる。試験例 2と試験例32~35の比較より、非磁性下地膜2の材 料組成をこの範囲で変化させても電磁変換特性は悪化せ ず、良好であることがわかる。特開平7-169037 号公報の記載に基づいて作製した試験例36の磁気記録 媒体は、試験例1~5、12~16、25~35に比較 して、LFTAA以外の全ての電磁変換特性において極 10 端に劣る結果となったことがわかる。この磁気記録媒体 では、磁気記録膜におけるCrの含有比率が低く磁気記 録膜内磁性粒子間の磁気的結合が強いためにノイズ、S NRが悪く、磁気記録膜の膜厚が大きいためPW50お よびOWが悪いと考えられる。特開平10-11641 2号公報の記載に基づいて作製した試験例37の磁気記 録媒体は、試験例1~5、12~16、25~35に比 較して、特にPW50、SNRにおいて極端に劣る結果 となったことがわかる。この磁気記録媒体では、下地膜 の膜厚が小さいため高い保磁力が得られず、軟磁性膜の 20 最大透磁率が小さいためにPW50が悪く、SNRも悪 くなっているものと考えられる。また、耐コロージョン 性については、軟磁性膜4を設けていない試験例6、1

13

1、22の磁気記録媒体においてNiの溶出が起こったのに対し、軟磁性膜4を設けたものでは、Niが全く抽出されず、耐コロージョン性が格段に良好であることがわかる。

#### [0045]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の磁気記録 媒体では、OW特性およびオフトラック特性を劣化させ ることなくSNR、PW50を向上でき、しかも十分な 耐コロージョン性を有するものとなる。

#### 10 【図面の簡単な説明】

[図1] 本発明の磁気記録媒体の一実施形態を示す一部断面図である。

【図2】 本発明の磁気記録媒体の他の実施形態を示す 一部断面図である。

【図3】 本発明の磁気記録媒体のさらに他の実施形態を示す一部断面図である。

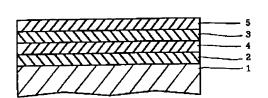
【図4】 本発明の磁気記録媒体のさらに他の実施形態 を示す一部断面図である。

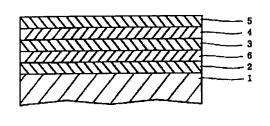
# 【符号の説明】

0 1···非磁性基板、2···非磁性下地膜、3、7···磁気 記録膜、4···軟磁性膜、5···保護膜、6···非磁性中 間膜

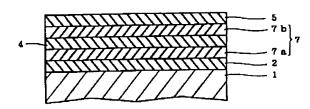
[図 1]

[図 3]





【図2】



[図4]

フロントページの続き

(72)発明者 酒井 浩志 千葉県市原市八幡海

千葉県市原市八幡海岸通5番の1 昭和電 工株式会社HD研究開発センター内 Fターム(参考) 5D006 AA02 AA05 AA06 BB02 BB07 DA03 FA09